<Утверждаю>

Генеральный директор ЗАО«Научприбор» г. Орел

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лебедев Ю.А.

АКТ

о проведении лабораторных испытаний детектора полупроводникового ТЛД-1152-16

1. **Настоящий акт составлен в том, что комиссия в составе**:

-начальника КО Клюшина С.Г.

-начальника ПКРДА Зилюкина И.В.

-ведущего инженера - электроника Мильнер А.П.

-инженера ПКРДА Суслов Б.В.

провела испытания полупроводникового детектора ТЛД-1152-16 в составе СРК.

2. **Основания для проведения испытаний**:

Приказ

3. **Методика проведения испытаний**:

Испытания проводились по методике проведения испытаний ТУ 4276-049-00226230-2004 СРК

для пп:

- 1.3.6 перечисл. 1.

-для проверки контрастной чувствительности и пространственного разрешения использовалась методика и тест-обьекты указанные в протоколе лабораторных испытаний N1 от 24.10.2017

4. **Результаты испытаний**:

Детектор удовлетворяет требования ТУ.

Комиссия рекомендует:

-откорректировать КД по результатам испытаний;

-выпустить опытную партию в количестве 2 шт. детекторов;

- провести приемочные испытания, по результатам которых:

-откорректировать КД;

-начать промышленный выпуск детектора.

Начальник OTK Клюшин С.Г.

Начальник ПК РДА Зилюкин И.В.

Ведущий инженер - электроник Мильнер А.П.

Инженер ПКРДА Суслов Б. В.

Приложение:

Протокол проведения типовых испытаний.